Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent ur Reexamination	nder
09/870,180	SMITH ET AL.	
Examiner	Art Unit	
John L. Goff	1733	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
156	272.2, 273.3, 273.5, 275.7,297	12/11/2002	JĿG
156	298	12/11/2002	JLG
264	1.34	12/11/2002	JLG
264	1.36	12/11/2002	JLG
264	1.38	12/11/2002	JLG
264	1.9	12/11/2002	JLG
264	2.5	12/11/2002	JLG
359	529	12/11/2002	JLG
359	530	12/11/2002	JLG
Above	UPDATED	5/23/2003	JLG
Above	UPDATED	12/16/2003	JLG
Above	UPDATED	10/14/2005	JLG

IŅT	ERFERENC	CE SEARCH	D		
Class	Subclass	Date	Examiner		

(INCLUDING SEARC	DATE	EXMR
	-	
·		
•		
·		
•		
,		
		į
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	•	